

生物系試料のためのFIB-SEM 研究会

主催 名古屋大学エコトピア科学研究所 超高压電子顕微鏡施設
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細構造解析プラットフォーム
高性能電子顕微鏡による反応科学・ナノ材料科学研究拠点
協賛 日立ハイテクノロジーズ(株) 日立ハイテックスサイエンス(株)

名古屋大学エコトピア科学研究所超高压電子顕微鏡施設では、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の一環として生物系試料のための集束イオン/電子ビーム加工観察装置(FIB-SEM)の研究会を開催致します。講演以外にも超高压電子顕微鏡施設の見学も予定しています。ご参加賜りますようお願い申し上げます。

平成26年6月24日(火) : 10:00 ~ 16:00

研究会会場 : 名古屋大学工学研究科 IB電子情報館5階 電気系会議室

参加費 : 無料

- 講演 1. 10:00~11:30 「生物試料の立体観察例」
太田啓介 准教授 久留米大学医学部 解剖学講座
- 講演 2. 13:15~14:15 「MI-4000Lの装置概要」
麻畑達也 様 日立ハイテックスサイエンス(株)
- 講演 3. 14:15~15:15 「生物試料の一般的前処理法」
許斐麻美 様 日立ハイテクノロジーズ(株)
- 超高压電子顕微鏡施設見学 15:30~16:00

連絡先 : 名古屋大学エコトピア科学研究所 超高压電子顕微鏡施設
TEL : 052-789-3632 FAX : 052-789-3174
E-mail : innovation@esi.nagoya-u.ac.jp



会場案内図 : 地下鉄名城線「名古屋大学」駅3番出口すぐ